

(19)日本国特許庁(JP)

(12)特許公報(B2)

(11)特許番号
特許第7583530号
(P7583530)

(45)発行日 令和6年11月14日(2024.11.14)

(24)登録日 令和6年11月6日(2024.11.6)

(51)国際特許分類		F I			
A 6 1 B	6/46 (2024.01)	A 6 1 B	6/46	5 3 6 P	
A 6 1 B	6/03 (2006.01)	A 6 1 B	6/03	5 3 0 A	
A 6 1 B	5/055(2006.01)	A 6 1 B	6/03	5 7 0 G	
		A 6 1 B	6/03	5 7 3	
		A 6 1 B	5/055	3 7 0	
請求項の数 10 (全18頁)					
(21)出願番号	特願2020-36082(P2020-36082)		(73)特許権者	594164542	
(22)出願日	令和2年3月3日(2020.3.3)			キヤノンメディカルシステムズ株式会社	
(65)公開番号	特開2021-137189(P2021-137189 A)		(74)代理人	110002147	
				弁理士法人酒井国際特許事務所	
(43)公開日	令和3年9月16日(2021.9.16)		(72)発明者	古閑 楠人	
審査請求日	令和5年1月4日(2023.1.4)			栃木県大田原市下石上 1 3 8 5 番地 キ	
			(72)発明者	湯山 一樹	
				栃木県大田原市下石上 1 3 8 5 番地 キ	
			(72)発明者	石田 克彦	
				栃木県大田原市下石上 1 3 8 5 番地 キ	
			(72)発明者	布目 忠嗣	
				キヤノンメディカルシステムズ株式会社内	
				最終頁に続く	

(54)【発明の名称】 医用情報処理装置、医用画像診断装置及び医用情報処理方法

(57)【特許請求の範囲】

【請求項 1】

第 1 の撮像において取得された第 1 のデータに基づいて、前記第 1 の撮像の後に実行予定であり、前記第 1 の撮像とは撮像条件が異なる第 2 の撮像により得られるデータに相当する第 2 のデータを生成するデータ生成部と、

前記第 2 のデータの画質を評価する評価処理を実行することにより支援情報を生成する情報生成部と、

前記第 2 のデータの画質を示す前記支援情報と、前記第 2 のデータと、当該第 2 のデータ上に前記第 2 の撮像で撮影する撮影範囲を設定する画像とを、前記第 2 の撮像の実行前に、表示部に表示させる制御部と、

を備えた医用情報処理装置。

【請求項 2】

前記制御部は、前記支援情報と関連付けて、前記第 2 の撮像の制御に関する少なくとも一つのボタンを前記表示部に表示させる、

請求項 1 に記載の医用情報処理装置。

【請求項 3】

前記情報生成部は、前記第 2 のデータを用いて、前記第 2 の撮像の実行の要否に関する情報、前記第 2 の撮像のprotocolsの適否に関する情報、前記第 2 の撮像のprotocolsの修正に関する情報、前記画質に関連する情報のうち少なくとも一つを含む前記支援情報を生成する、

請求項 1 又は 2 に記載の医用情報処理装置。

【請求項 4】

前記第 1 の撮像は X 線コンピュータ断層撮像装置を用いた低線量撮像であり、
前記第 2 の撮像は X 線コンピュータ断層撮像装置を用いた高線量撮像である、
請求項 1 乃至 3 のうちいずれか一項に記載の医用情報処理装置。

【請求項 5】

前記第 1 の撮像は磁気共鳴イメージング装置を用いた事前撮像又は本撮像であり、
前記第 2 の撮像は磁気共鳴イメージング装置を用いた本撮像である、
請求項 1 乃至 3 のうちいずれか一項に記載の医用情報処理装置。

【請求項 6】

前記支援情報に基づいて、前記第 2 の撮像に関する制御を実行する制御部をさらに備えた、

請求項 1 乃至 5 のうちいずれか一項に記載の医用情報処理装置。

【請求項 7】

前記第 2 のデータを用いて、サブトラクション画像及びデュアルエネルギー画像の少なくとも一方を生成する画像生成部をさらに備えた、

請求項 1 乃至 6 のうちいずれか一項に記載の医用情報処理装置。

【請求項 8】

前記情報生成部は、前記画質に基づいて、前記第 2 の撮像に関する撮像条件、撮像範囲、
画像再構成条件のうちの少なくとも一つを含む前記支援情報を生成する、

請求項 1 乃至 7 のうちいずれか一項に記載の医用情報処理装置。

【請求項 9】

第 1 の撮像において取得された第 1 のデータに基づいて、前記第 1 の撮像の後に実行予定であり、前記第 1 の撮像とは撮像条件が異なる第 2 の撮像により得られるデータに相当する第 2 のデータを生成するデータ生成部と、

前記第 2 のデータの画質を評価する評価処理を実行することにより支援情報を生成する情報生成部と、

前記第 2 のデータの画質を示す前記支援情報と、前記第 2 のデータと、当該第 2 のデータ上に前記第 2 の撮像で撮影する撮影範囲を設定する画像とを、前記第 2 の撮像の実行前に、表示部に表示させる制御部と、

を備えた医用画像診断装置。

【請求項 10】

第 1 の撮像において取得された第 1 のデータに基づいて、前記第 1 の撮像の後に実行予定であり、前記第 1 の撮像とは撮像条件が異なる第 2 の撮像により得られるデータに相当する第 2 のデータを生成するステップと、

前記第 2 のデータの画質を評価する評価処理を実行することにより支援情報を生成するステップと、

前記第 2 のデータの画質を示す前記支援情報と、前記第 2 のデータと、当該第 2 のデータ上に前記第 2 の撮像で撮影する撮影範囲を設定する画像とを、前記第 2 の撮像の実行前に、表示部に表示させるステップと、

を備えた医用情報処理方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

【0001】

本明細書等の開示の実施形態は、医用情報処理装置、医用画像診断装置及び医用情報処理方法に関する。

【背景技術】

【0002】

通常、X 線コンピュータ断層撮像装置（X 線 CT 装置）を用いた撮像処理では、まず、位置決め撮像と呼ばれる比較的低線量の撮像により位置決め画像が取得され、位置決め画

10

20

30

40

50

像を用いて設定された撮像領域に対して、診断画像の取得を目的として、位置決め撮像に比して高線量による撮像（本撮像）が実行される。近年では、位置決め撮像において三次元データを取得するX線CT装置も登場している。

【0003】

このようなX線CT装置を用いた撮像処理は、撮像に先立って設定される撮像プロトコルに従って実行される。撮像プロトコルの設定においては、例えば、撮像部位、位置決め撮像や本撮像における撮像条件、撮像範囲、再構成条件等が設定される。撮像プロトコルに従って撮像処理が開始されると、設定された撮像条件等に従って当該撮像プロトコルに含まれる各種処理が実行される。

【0004】

また、深層学習モデル等の人工知能を用いて、例えば投影データや再構成画像をより高画質化・高精細化する手法が開発されている。

【0005】

ところで、X線CT装置等を用いた画像診断において、一旦設定された撮像プロトコルを客観的な指標によって検証し、画像診断に関するワークフローを見直す技術は確立されていない。

【先行技術文献】

【特許文献】

【0006】

【文献】特開2019-93126号公報

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

本明細書等の開示の実施形態が解決しようとする課題の一つは、客観的な指標により、画像診断に関するワークフローを見直す技術を確立することである。

【課題を解決するための手段】

【0008】

実施形態に係る医用情報処理装置は、データ生成部と、情報生成部と、制御部とを備える。前記データ生成部は、第1の撮像において取得された第1のデータに基づいて、前記第1の撮像の後に実行予定であり、前記第1の撮像とは撮像条件が異なる第2の撮像により得られるデータに相当する第2のデータを生成する。前記情報生成部は、前記第2のデータの画質を評価する評価処理を実行することにより支援情報を生成する。前記制御部は、前記第2のデータの画質を示す前記支援情報と、前記第2のデータと、当該第2のデータ上に前記第2の撮像で撮影する撮影範囲を設定する画像とを、前記第2の撮像の実行前に、表示部に表示させる。

【図面の簡単な説明】

【0009】

【図1】図1は、実施形態に係る医用情報処理装置を組み込んだX線コンピュータ断層撮像装置の構成の一例を示すブロック図である。

【図2】図2は、処理回路150のデータ生成機能150dが実行するデータ生成処理の一例を説明するための図であり、低線量投影データを入力とし、高線量相当投影データを出力とする例である。

【図3】図3は、処理回路150のデータ生成機能150dが実行するデータ生成処理の一例を説明するための図であり、低線量投影データを入力とし、高線量相当再構成画像データを出力とする例である。

【図4】図4は、処理回路150のデータ生成機能150dが実行するデータ生成処理の一例を説明するための図であり、低線量再構成画像を入力とし、高線量相当再構成画像データを出力とする例である。

【図5】図5は、評価処理、支援情報の生成処理の流れを示したフローチャートである。

【図6】図6は、ステップS3における高線量相当画像の生成処理の一例を説明するため

10

20

30

40

50

の図であり、低線量投影データを入力して高線量相当投影データを生成し、高線量相当再構成データを出力とする例である。

【図 7】図 7 は、ステップ S 3 における高線量相当画像の生成処理の一例を説明するための図であり、低線量投影データを入力して低線量再構成データを生成し、高線量相当再構成データを出力とする例である。

【図 8】図 8 は、ディスプレイ 4 2 に表示された支援情報、高線量相当画像等の表示例を示した図である。

【発明を実施するための形態】

【0010】

以下、添付図面を参照して、実施形態に係る医用情報処理装置、医用情報処理方法及び医用情報処理プログラムについて詳細に説明する。

【0011】

図 1 は、実施形態に係る医用情報処理装置 1 0 0 を組み込んだ X 線コンピュータ断層 (Computed Tomography) 撮像装置 1 (以下、「X 線 CT 装置 1」と呼ぶ。)の構成の一例を示すブロック図である。図 1 に示すように、X 線 CT 装置 1 は、架台装置 1 0 と寝台装置 3 0 とコンソール装置 4 0 とを有する。

【0012】

なお、本実施形態では、非チルト状態での回転フレーム 1 3 の回転軸又は寝台装置 3 0 の天板 3 3 の長手方向を Z 軸方向、Z 軸方向に直交し、床面に対して水平である軸方向を X 軸方向、Z 軸方向に直交し、床面に対し垂直である軸方向を Y 軸方向とそれぞれ定義するものとする。

【0013】

架台装置 1 0 は、診断に用いられる医用画像を撮像するための撮像系を有する。すなわち、架台装置 1 0 は、被検体 P に X 線を照射し、被検体 P を透過した X 線の検出データから投影データを収集する撮像系を有する装置であり、X 線管 1 1 と、ウェッジ 1 6 と、コリメータ 1 7 と、X 線検出器 1 2 と、X 線高電圧装置 1 4 と、D A S (Data Acquisition System) 1 8 と、回転フレーム 1 3 と、制御装置 1 5 と、寝台装置 3 0 とを有する。

【0014】

X 線管 1 1 は、X 線高電圧装置 1 4 からの高電圧の印加により、陰極 (フィラメント) から陽極 (ターゲット) に向けて熱電子を照射する真空管である。

【0015】

ウェッジ 1 6 は、X 線管 1 1 から照射された X 線の X 線量を調節するためのフィルタである。具体的には、ウェッジ 1 6 は、X 線管 1 1 から被検体 P へ照射される X 線が、予め定められた分布になるように、X 線管 1 1 から照射された X 線を透過して減衰するフィルタである。

【0016】

ウェッジ 1 6 は、例えばウェッジフィルタ (wedge filter) またはボウタイフィルタ (bow-tie filter) であり、所定のターゲット角度や所定の厚みとなるようにアルミニウムを加工したフィルタである。

【0017】

コリメータ 1 7 は、ウェッジ 1 6 を透過した X 線の照射範囲を絞り込むための鉛板等であり、複数の鉛板等の組み合わせによってスリットを形成する。

【0018】

X 線検出器 1 2 は、X 線管 1 1 から照射され、被検体 P を通過した X 線を検出し、当該 X 線量に対応した電気信号をデータ収集装置 (D A S 1 8) へと出力する。X 線検出器 1 2 は、例えば、X 線管 1 1 の焦点を中心として 1 つの円弧に沿ってチャネル方向に複数の X 線検出素子が配列された複数の X 線検出素子列を有する。X 線検出器 1 2 は、例えば、X 線管の焦点を中心として一つの円弧に沿ってチャネル方向に複数の X 線検出素子が配列された複数の X 線検出素子列を有する。X 線検出器 1 2 は、例えば、チャネル方向に複数

10

20

30

40

50

のX線検出素子が配列されたX線検出素子列がスライス方向（体軸方向、列方向とも呼ばれる）に複数配列された構造を有する。

【0019】

また、X線検出器12は、例えば、グリッドと、シンチレータアレイと、光センサアレイとを有する間接変換型の検出器である。シンチレータアレイは、複数のシンチレータを有し、シンチレータは入射X線量に応じた光子量の光を出力するシンチレータ結晶を有する。グリッドは、シンチレータアレイのX線入射側の面に配置され、散乱X線を吸収する機能を有するX線遮蔽版を有する。光センサアレイは、シンチレータからの光量に応じた電気信号に変換する機能を有し、例えば、光電子増倍管（PMT）等の光センサを有する。なお、X線検出器12は、入射したX線を電気信号に変換する半導体素子を有する直接変換型の検出器であっても構わない。

10

【0020】

X線高電圧装置14は、変圧器（トランス）及び整流器などの電気回路を有し、X線管11に印加する高電圧を発生する機能を有する高電圧発生装置と、X線管11が照射するX線に応じた出力電圧の制御を行うX線制御装置とを有する。高電圧発生装置は、変圧器方式であってもよいし、インバータ方式であっても構わない。なお、X線高電圧装置14は、回転フレーム13に設けられてもよいし、架台装置10の固定フレーム（図示しない）側に設けられても構わない。なお、固定フレームは、回転フレーム13を回転可能に支持するフレームである。

【0021】

20

DAS18は、X線検出器12の各X線検出素子から出力される電気信号に対して増幅処理を行う増幅器と、電気信号をデジタル信号に変換するA/D変換器とを有し、検出データを生成する。DAS18が生成した検出データは、コンソール装置40へと転送される。

【0022】

回転フレーム13は、X線管11とX線検出器12とを対向支持し、制御装置15によってX線管11とX線検出器12とを回転させる円環状のフレームである。なお、回転フレーム13は、X線管11とX線検出器12に加えて、X線高電圧装置14やDAS18を更に支持してもよい。なお、DAS18が生成した検出データは、一例として、回転フレーム13に設けられた発光ダイオードを有する送信機から光通信によって、固定フレームの等の架台装置10の非回転部分に設けられた、フォトダイオードを有する受信機に送信され、コンソール装置40へと転送される。なお、回転フレーム13から架台装置10の非回転部分への検出データの送信方法は、光通信に限らず、非接触型のその他の方式のデータ伝送方法を用いてもよい。

30

【0023】

制御装置15は、CPU等を有する処理回路と、モータやアクチュエータ等の駆動機構とを有する。制御装置15は、コンソール装置40に取り付けられた入力インターフェース43若しくは架台装置10に取り付けられた入力インターフェースからの入力信号を受けて、架台装置10及び寝台装置30の動作制御を行う機能を有する。また、制御装置15は、入力信号を受けて回転フレーム13を回転させる制御や、架台装置10及び寝台装置30を動作させる制御を行う。

40

【0024】

例えば、制御装置15は、架台装置10に取り付けられた入力インターフェースによって入力される傾斜角度（チルト角度）情報に基づいて、制御装置15がX軸方向に平行な軸を中心に回転フレーム13を回転させることによって、架台装置10をチルトさせる。なお、制御装置15または処理回路150の有する制御機能150aは、制御部の一例である。

【0025】

寝台装置30は、スキャン対象の被検体Pを載置、移動させる装置であり、基台31と、寝台駆動装置32と、天板33と、支持フレーム34とを備える。基台31は、支持フ

50

レーム 3 4 を鉛直方向に移動可能に支持する筐体である。寝台駆動装置 3 2 は、被検体 P が載置された天板 3 3 をその長軸方向（図 1 の Z 軸方向）に移動させるモータあるいはアクチュエータである。支持フレーム 3 4 の上面に設けられた天板 3 3 は、被検体 P が載置される板である。なお、寝台駆動装置 3 2 は、天板 3 3 に加え、支持フレーム 3 4 を天板 3 3 の長軸方向に移動してもよい。

【 0 0 2 6 】

寝台駆動装置 3 2 は、制御装置 1 5 からの制御信号に従って、基台 3 1 を上下方向に移動させる。寝台駆動装置 3 2 は、制御装置 1 5 からの制御信号に従って、天板 3 3 を長軸方向に移動させる。

【 0 0 2 7 】

コンソール装置 4 0 は、ユーザによる X 線 C T 装置 1 の操作を受け付けるとともに、架台装置 1 0 によって収集された X 線検出データから X 線 C T 画像データを再構成する装置である。コンソール装置 4 0 は、メモリ 4 1 と、ディスプレイ 4 2 と、入力インターフェース 4 3 と、処理回路 1 5 0 とを備える。

【 0 0 2 8 】

ここで、本実施形態に係る医用情報処理装置 1 0 0 は、少なくとも処理回路 1 5 0 によって実現される。なお、本実施形態に係る医用情報処理装置 1 0 0 は、例えばメモリ 4 1 と、ディスプレイ 4 2 と、入力インターフェース 4 3 とをさらに含む構成であってもよい。

【 0 0 2 9 】

メモリ 4 1 は、例えば R A M (R a n d o m A c c e s s M e m o r y)、フラッシュメモリ等の半導体メモリ素子、ハードディスク、光ディスクなどにより実現される。メモリ 4 1 は、例えば投影データや再構成画像データを記憶する。メモリ 4 1 は、記憶部の一例である。

【 0 0 3 0 】

また、メモリ 4 1 は、後述する制御機能 1 5 0 a、前処理機能 1 5 0 b、再構成処理機能 1 5 0 c、データ生成機能 1 5 0 d、情報生成機能 1 5 0 e を実現するための専用プログラムを格納する。

【 0 0 3 1 】

ディスプレイ 4 2 は、ユーザが参照するモニタであり、各種の情報を表示する。例えば、ディスプレイ 4 2 は、処理回路 1 5 0 によって生成された医用画像（C T 画像）や、ユーザからの各種操作を受け付けるための G U I (G r a p h i c a l U s e r I n t e r f a c e) 等を出力する。例えば、ディスプレイ 4 2 は、液晶ディスプレイや C R T (C a t h o d e R a y T u b e) ディスプレイである。ディスプレイ 4 2 は、表示部の一例である。

【 0 0 3 2 】

入力インターフェース 4 3 は、ユーザからの各種の入力操作を受け付け、受け付けた入力操作を電気信号に変換して処理回路 1 5 0 に出力する。例えば、入力インターフェース 4 3 は、投影データを収集する際の収集条件や、C T 画像を再構成する際の再構成条件、C T 画像から後処理画像を生成する際の画像処理条件等をユーザから受け付ける。また、例えば、入力インターフェース 4 3 は、マウスやキーボード、トラックボール、スイッチ、ボタン、ジョイスティック等により実現される。入力インターフェース 4 3 は、入力部の一例である。

【 0 0 3 3 】

処理回路 1 5 0 は、X 線 C T 装置 1 全体の動作を制御する。処理回路 1 5 0 は、例えば、制御機能 1 5 0 a、前処理機能 1 5 0 b、再構成処理機能 1 5 0 c、データ生成機能 1 5 0 d、情報生成機能 1 5 0 e を有する。実施形態では、構成要素である制御機能 1 5 0 a、前処理機能 1 5 0 b、再構成処理機能 1 5 0 c、データ生成機能 1 5 0 d、情報生成機能 1 5 0 e にて行われる各処理機能は、コンピュータによって実行可能なプログラムの形態でメモリ 4 1 に記憶されている。処理回路 1 5 0 はプログラムをメモリ 4 1 から読み出し、実行することで各プログラムに対応する機能を実現するプロセッサである。換言す

10

20

30

40

50

ると、各プログラムを読み出した状態の処理回路 150 は、図 1 の処理回路 150 内に示された各機能を有することになる。

【0034】

なお、図 1 においては単一の処理回路 150 にて、制御機能 150 a、前処理機能 150 b、再構成処理機能 150 c、データ生成機能 150 d、情報生成機能 150 e にて行われる処理機能が実現されるものとして説明したが、複数の独立したプロセッサを組み合わせることで処理回路 150 を構成し、各プロセッサがプログラムを実行することにより機能を実現するものとしても構わない。

【0035】

換言すると、上述のそれぞれの機能がプログラムとして構成され、1つの処理回路が各プログラムを実行する場合であってもよいし、特定の機能が専用の独立したプログラム実行回路に実装される場合であってもよい。

【0036】

上記説明において用いた「プロセッサ」という文言は、例えば、CPU (Central Processing Unit)、GPU (Graphical processing unit) 或いは、特定用途向け集積回路 (Application Specific Integrated Circuit: ASIC)、プログラマブル論理デバイス (例えば、単純プログラマブル論理デバイス (Simple Programmable Logic Device: SPLD)、複合プログラマブル論理デバイス (Complex Programmable Logic Device: CPLD)、及びフィールドプログラマブルゲートアレイ (Field Programmable Gate Array: FPGA)) 等の回路を意味する。プロセッサはメモリ 41 に保存されたプログラムを読み出し実行することで機能を実現する。なお、メモリ 41 にプログラムを保存する代わりに、プロセッサの回路内にプログラムを直接組み込むよう構成しても構わない。この場合、プロセッサは回路内に組み込まれたプログラムを読み出し実行することで機能を実現する。

【0037】

処理回路 150 は、制御機能 150 a により、入力インターフェース 43 を介してユーザから受け付けた入力操作に基づいて、処理回路 150 の各種機能を制御する。また、処理回路 150 は、制御機能 150 a により、高線量相当画像、支援情報をディスプレイ 42 に表示させる。また、処理回路 150 は、制御機能 150 a により、関心領域を設定するための計測ツール、支援情報に基づく制御を実行するための少なくとも一つの GUI をディスプレイ 42 に表示させる。

【0038】

処理回路 150 は、前処理機能 150 b により、DAS 18 から出力された検出データに対して対数変換処理やオフセット処理、チャンネル間の感度補正処理、ビームハードニング補正などの前処理を施したデータを生成する。なお、前処理前のデータ (検出データ) および前処理後のデータを総称して投影データと称する場合もある。処理回路 150 は、再構成処理機能 150 c により、前処理機能 150 b により生成された投影データに対して、フィルタ補正逆投影法や逐次近似再構成法等を用いた再構成処理を行って CT 画像データを生成する。また、処理回路 150 は、再構成処理機能 150 c により、入力インターフェース 43 を介してユーザから受け付けた入力操作に基づいて、再構成された CT 画像データを公知の方法により、任意断面の断層像データや 3 次元画像データに変換する。

【0039】

処理回路 150 は、データ生成機能 150 d により、第 1 の撮像 (例えば、事前撮像としての位置決め撮像、本撮像等) において取得された第 1 のデータ (例えば位置決め画像等) に基づいて、第 1 の撮像とは撮像条件が異なる撮像により得られるデータに相当する第 2 のデータを生成する。ここで、撮像条件が異なるとは、X 線 CT 装置であれば、例えば X 線照射時の管電圧又は管電流が異なることを指す。また、撮影条件が異なるとは、MRI 装置であれば、例えば撮像のために適用する電磁パルスの強度又は頻度が異なること

10

20

30

40

50

を指す。

【 0 0 4 0 】

さらに、第 1 の撮像とは撮像条件が異なる撮像とは、X 線 C T 装置であれば、例えば、第 1 の撮像としての位置決め撮像の後に実施する予定の本撮像、第 1 の撮像としての本撮像の後に実施する予定の本撮像等を意味する。また、第 1 の撮像とは撮像条件が異なる撮像とは、MRI 装置であれば、例えば、本撮像としての第 1 の撮像を実行した後に、撮像条件を少しずつ変えながら複数回実行する本撮像のうちの少なくとも一つを意味する。

【 0 0 4 1 】

なお、第 1 の撮像とは撮像条件が異なる撮像を第 2 の撮像と呼ぶこともある。また、第 2 のデータは、第 1 データより診断に適したデータに相当するもの（典型的には、第 2 の撮像によって取得されるデータに相当するもの）であるが、必ずしも第 2 の撮像によって取得されるデータに相当する必要はない。

【 0 0 4 2 】

また、本撮像とは、診断対象を診断するための画像（診断画像）を取得するために、比較的高線量で実行される撮像を意味する。また、位置決め撮像とは、本撮像の撮像範囲を決定するために、本撮像に比して低線量で実行される撮像を意味する。また、撮像プロトコルとは、診断部位、位置決め撮像及び本撮像における撮像条件、造影方法、再構成条件、画像表示方法等を含む情報である。また、本実施形態においては、本撮像、位置決め撮像によって、被検体の三次元領域に対応するデータ（ボリュームデータ）が取得されるものとする。

【 0 0 4 3 】

本実施形態では、処理回路 150 のデータ生成機能 150 d は、例えばディープニューラルネットワークに代表される AI モデルを含むものである。

【 0 0 4 4 】

図 2、図 3、図 4 は、処理回路 150 のデータ生成機能 150 d が実行するデータ生成処理を説明するための図である。

【 0 0 4 5 】

図 2 に示す様に、処理回路 150 は、データ生成機能 150 d により、例えば位置決め撮像によって取得された投影データ（以下、「低線量投影データ」とも呼ぶ。）を入力とし、本撮像によって取得された投影データに相当する画質を有する投影データ（以下、「高線量相当投影データ」と呼ぶ。）を生成して出力する。なお、図 2 に示した AI モデルとしての処理回路 150 のデータ生成機能 150 d は、例えば低線量投影データを入力とし、高線量相当投影データを教師データとするトレーニングデータを用いた学習により生成することができる。

【 0 0 4 6 】

また、図 3 に示す様に、処理回路 150 は、データ生成機能 150 d により、例えば低線量投影データを入力とし、本撮像によって取得された投影データを用いて再構成された再構成画像データに相当する画質を有する再構成画像データ（以下、「高線量相当再構成画像データ」と呼ぶ。）を生成して出力する。なお、図 3 に示した AI モデルとしての処理回路 150 のデータ生成機能 150 d は、例えば低線量投影データを入力とし、高線量相当再構成画像データを教師データとするトレーニングデータを用いた学習により生成することができる。

【 0 0 4 7 】

また、図 4 に示す様に、処理回路 150 は、データ生成機能 150 d により、例えば低線量投影データを用いた再構成処理によって取得された再構成画像データ（以下、「低線量再構成画像データ」と呼ぶ。）を入力とし、高線量相当再構成画像データを生成して出力する。なお、図 4 に示した AI モデルとしての処理回路 150 のデータ生成機能 150 d は、例えば低線量再構成画像データを入力とし、高線量再構成画像データを教師データとするトレーニングデータを用いた学習により生成することができる。

【 0 0 4 8 】

処理回路 150 は、情報生成機能 150 e により、第 2 のデータ（例えば、位置決め画像や本撮像によって撮像された画像等）の質に基づいて、第 1 の撮像の後に実行予定であり、第 1 の撮像とは撮像条件が異なる第 2 の撮像に関する見直しを支援するための支援情報を生成する。例えば、処理回路 150 は、情報生成機能 150 e により、生成された高線量相当投影データ又は高線量相当再構成画像データを用いた評価処理を実行し、評価処理に基づいて、撮像プロトコルを含むワークフローの見直しを支援するための支援情報を生成する。この情報生成機能 150 e は、ルールベースの演算機能、AI モデル、或いは AI モデルとルールベースの演算機能との組み合わせによって実現される。

【0049】

ここで、「第 1 の撮像とは撮像条件が異なる第 2 の撮像に関する見直しを支援するための支援情報」とは、第 1 の撮像の後に実行される予定である第 2 の撮像についての、撮像プロトコルの見直し、再構成や後処理に関する見直しに利用する情報である。また、「高線量相当投影データ又は高線量相当再構成画像データを用いた評価処理」とは、高線量相当投影データ、高線量相当再構成画像データ、高線量相当投影データ又は高線量相当再構成画像データから生成される画像（以下、「高線量相当画像」と呼ぶ。）の画質を評価するための評価値の計算、高線量相当画像を用いた異常部位の検出、高線量相当画像の高線量画像に対する代替レベルの計算、評価値、検出結果、代替レベルに基づく本撮像の要否判定や本撮像のプロトコルの適否判定のうちの少なくともいずれかを取得する処理を意味する。

【0050】

また、「評価処理に基づく支援情報（以下、単に「支援情報」と呼ぶ。）」とは、画像診断におけるワークフローの最適化を支援するための情報であり、評価処理によって取得された情報（評価情報）、評価情報に基づく本撮像の要否判定の結果、評価情報に基づく本撮像のプロトコルの修正案、評価情報に基づく本撮像のプロトコルの代替案のうちの少なくとも一つを含む情報である。

【0051】

以下、情報生成機能 150 e によって実行される評価処理、支援情報生成処理について、いくつかの具体例を挙げて説明する。

【0052】

例えば、処理回路 150 は、情報生成機能 150 e により、高線量相当再構成画像に関する統計値、画質評価関数を用いた評価を実行する。例えば、処理回路 150 は、情報生成機能 150 e により、高線量相当画像上に設定された関心領域（複数であってもよい）についての統計値、画質評価関数を計算する。ここで、統計値とは、例えば SD 値等であり、画質評価関数とは、例えばコントラスト比、空間分解能、MTF (Modulation Transfer Function)、SSP (Slice Sensitivity Function) 等である。また、処理回路 150 は、情報生成機能 150 e により、評価値としての統計値、画質評価関数に基づいて、本撮像の要否判定、本撮像のプロトコルの適否判定を実行し、その判定結果及び根拠となる評価値を含む支援情報を生成する。

【0053】

なお、高線量相当画像への関心領域の設定は、計測ツール（後述）を用いてマニュアル操作によって実行してもよいし、領域分割処理（セグメンテーション）、や解剖学的分類処理を用いて部位や臓器を抽出し、診断目的に応じて自動的に設定するようにしてもよい。

【0054】

また、処理回路 150 は、情報生成機能 150 e により、高線量相当画像を入力し、当該画像の全体領域又は部分的な領域についての統計値、画質評価関数を出力する。なお、このような情報生成機能 150 e を備えた AI モデルは、例えば、高線量相当画像を入力データとし、統計値、画質評価関数を教師データとするトレーニングデータを用いた学習により実現することができる。また、入力データとしての高線量相当画像は、画像全体を入力とし、統計値、画質評価関数の計算対象とする関心領域の設定も含めた AI モデルで

10

20

30

40

50

あってもよいし、マニュアル操作又は自動的に設定された関心領域内の画素を入力とするAIモデルであってもよい。

【0055】

また、処理回路150は、情報生成機能150eにより、高線量相当画像を入力として、病変等の異常部位が存在するか否かを検出する。処理回路150は、情報生成機能150eにより、異常部位を検出した場合には、既に設定された撮像プロトコルが検出された異常部位を診断するのに適切であるか否かを判定する（撮像プロトコルの適否判定）。処理回路150は、情報生成機能150eにより、既に設定された撮像プロトコルが適切でないと判定した場合には、検出された異常部位の精査に必要な撮像プロトコルの修正案、撮像プロトコルの代替案を含む支援情報を生成する。

10

【0056】

なお、このような異常部位の検出を実行するAIモデルは、例えば、入力データとしての複数の画像と、画像毎の検出結果としての異常部位領域を教師データとするトレーニングデータを用いた学習により実現することができる。また、撮像プロトコルの適否判定を実行するAIモデルは、入力データとしての異常部位に関する情報と撮像プロトコルとの複数の組合せと、対応する異常部位の精査に必要な撮像プロトコル（複数であっても良い）を教師データとするトレーニングデータを用いた学習により実現することができる。なお、撮像プロトコルの適否判定は、AIモデルに限らず、テーブルを用いた判定処理であってもよい。

【0057】

20

また、処理回路150は、情報生成機能150eにより、高線量画像に対する高線量相当投影データ又は高線量相当再構成画像データの代替可能レベルを取得する。処理回路150は、情報生成機能150eにより、取得された代替可能レベルに基づいて、本撮像の実施の適否を判定する。

【0058】

なお、このような代替可能レベルを取得するためのAIモデルは、例えば、高線量相当投影データと高線量投影データとの複数の組合せ、又は高線量相当再構成画像データと高線量再構成画像データとの複数の組合せを入力データとし、代替可能レベル（例えばレベル1～5の5段階）を教師データとするトレーニングデータを用いた学習により実現することができる。また、代替可能レベルに基づく本撮像実施の適否は、AIモデルを用いても

30

【0059】

また、処理回路150は、情報生成機能150eにより、高線量相当投影データ、又は高線量相当再構成画像データに基づいて、本撮像において推奨する撮像条件、再構成条件を含む支援情報を生成する。

【0060】

なお、このような本撮像において推奨する撮像条件、再構成条件を取得するためのAIモデルは、例えば、高線量相当投影データ又は高線量相当再構成画像データと、ユーザが望むSD値とを入力データとし、入力データとしてのSD値を実現するために本撮像において必要とされる撮像条件、再構成条件を教師データとするトレーニングデータを用いた学習により実現することができる。また、例えば、高線量相当データと高線量データ（本撮像において高線量で実際に取得された投影データ又は再構成画像データ）されたとの組み合わせを入力データとし、入力データとしての高線量データの画質を実現するために本撮像において必要とされる撮像条件、再構成条件を教師データとするトレーニングデータを用いた学習により実現することができる。さらに、入力データとして、さらに診断部位を加えるようにしてもよい。

40

【0061】

次に、実施形態に係る医用情報処理装置100が実行する評価処理、支援情報の生成処理について説明する。

【0062】

50

図 5 は、評価処理、支援情報の生成処理の流れを示したフローチャートである。

【 0 0 6 3 】

図 5 に示す様に、まず、処理回路 1 5 0 は、制御機能 1 5 0 a により、患者情報、撮像プロトコル等の入力の入力を受け付ける（ステップ S 1）。ここでは、入力インターフェース 4 3 を介して、撮像プロトコルとして診断部位（例えば頭部、胸部等）、位置決め撮像及び本撮像における撮像条件、造影方法、再構成条件、画像表示方法等が入力される。

【 0 0 6 4 】

次に、処理回路 1 5 0 は、制御機能 1 5 0 a により、低線量による位置決め撮像を実行し、低線量投影データを取得する（ステップ S 2）。

【 0 0 6 5 】

次に、処理回路 1 5 0 は、データ生成機能 1 5 0 d により、低線量投影データを用いて、高線量相当画像を生成する（ステップ S 3）。

【 0 0 6 6 】

図 6、図 7 は、ステップ S 3 における高線量相当画像の生成処理を説明するための図である。図 6 に示す様に、処理回路 1 5 0 は、データ生成機能 1 5 0 d により、低線量投影データを入力して高線量相当投影データを生成し出力する。処理回路 1 5 0 は、再構成処理機能 1 5 0 c により、高線量相当投影データから高線量相当再構成画像データを生成し出力する。

【 0 0 6 7 】

また、図 7 に示す様に、処理回路 1 5 0 は、再構成処理機能 1 5 0 c により、低線量投影データから低線量相当再構成画像データを生成し出力する。処理回路 1 5 0 は、データ生成機能 1 5 0 d により、低線量相当再構成画像データを入力として高線量相当再構成画像データを生成し出力する。

【 0 0 6 8 】

また、図 3 に示す様に、処理回路 1 5 0 は、データ生成機能 1 5 0 d により、低線量投影データを入力して高線量相当再構成画像データを生成し出力する。

【 0 0 6 9 】

次に、処理回路 1 5 0 は、情報生成機能 1 5 0 e により、評価処理を実行する（ステップ S 4）。この評価処理により、上述した様に、例えば高線量相当画像の画質の評価値計算、高線量相当画像を用いた異常部位の検出、高線量相当画像の高線量画像に対する代替レベルの計算、評価値、検出結果、代替レベルに基づく本撮像の要否判定や本撮像のプロトコルの適否判定等が実行される。

【 0 0 7 0 】

次に、処理回路 1 5 0 は、情報生成機能 1 5 0 e により、評価処理に基づく支援情報を生成する（ステップ S 5）。この支援情報生成処理により、上述した様に、例えば評価処理によって取得された評価情報、評価情報に基づく本撮像の要否判定の結果、評価情報に基づく本撮像のプロトコルの修正案、評価情報に基づく本撮像のプロトコルの代替案等を含む支援情報が生成される。

【 0 0 7 1 】

次に、処理回路 1 5 0 は、制御機能 1 5 0 a により、高線量相当画像、支援情報等をディスプレイ 4 2 に表示させる（ステップ S 6）。

【 0 0 7 2 】

図 8 は、ディスプレイ 4 2 に表示された支援情報、高線量相当画像等の表示例を示した図である。図 8 に示した様に、ディスプレイ 4 2 には、高線量相当画像 5 0、SD 値、コントラスト比、空間分解能を含む支援情報 5 2 が表示されている。また、高線量相当画像と切り替えて、又は高線量相当画像と並列して、低線量投影データを再構成して得られる画像（低線量再構成画像）を表示することもできる。ユーザは、表示された高線量相当画像 5 0、支援情報 5 2 等を観察することで、本撮像の要否、既に設定された撮像プロトコルの適否を検討し、判定することができる。

【 0 0 7 3 】

10

20

30

40

50

また、処理回路 150 は、制御機能 150 a により、必要に応じて、関心領域を設定するための GUI である計測ツール 51 をディスプレイ 42 に表示させる。評価処理において関心領域をマニュアル設定する場合、ユーザは、入力インターフェース 43 を介して計測ツール 51 を操作し、高線量相当画像 50 上の所望の位置に関心領域を所望の数だけ設定することができる。また、計測ツール 51 を用いて関心領域を設定した場合、当該関心領域に対応する支援情報 52 が自動的に設定されることになる。

【0074】

また、処理回路 150 は、制御機能 150 a により、支援情報に基づく制御を実行するため GUI として、撮像範囲変更ツール 53、54、後続の撮像（例えば本撮像）のスキップを指示するためのスキップ指示ボタン 55、撮像条件や再構成条件に含まれる各種パラメータの調整を指示するためのパラメータ調整ボタン 56、後続の撮像の実行を指示するための実行指示ボタン 57 を、ディスプレイ 42 に表示させる。

10

【0075】

例えば、ユーザは、表示された高線量相当画像 50、支援情報 52 を観察して検討した結果、本撮像をスキップさせると判断した場合には、スキップ指示ボタン 55 を押すことで、ワークフローに含めた本撮像をスキップすることができる。また、ユーザは、表示された高線量相当画像 50、支援情報 52 を観察して検討した結果、撮像条件、撮像範囲を変更すべきと判断した場合、或いは別途支援情報により推奨する撮像条件が提示された場合には、撮像範囲変更ツール 53、54、パラメータ調整ボタン 56 を介した入力を実行することで、既に設定した撮像範囲、撮像条件を変更することができる。さらに、ユーザは、表示された高線量相当画像 50、支援情報 52 を観察して検討した結果、特定の範囲のみの本撮像が必要であると判定した場合には、高線量相当画像に対して画質が不足している範囲を本撮像において設定すべき撮像範囲として、撮像範囲変更ツール 53、54 を用いて設定することができる。

20

【0076】

なお、処理回路 150 は、制御機能 150 a により、支援情報に基づく制御を実行するため GUI を表示する場合、装置側が推奨する制御に対応するボタン等を強調表示するようにしてもよい。例えば、支援情報として「本撮像必要なし」との判定結果を含む場合には、推奨する制御としてスキップ指示ボタン 55 を強調表示する。ユーザは、強調表示されたボタンに対応する制御が推奨されていると容易に把握することができる。

30

【0077】

次に、処理回路 150 は、制御機能 150 a により、ユーザによって撮像プロトコルの変更が指示されたか否かを判定する（ステップ S7）。処理回路 150 は、制御機能 150 a により、ユーザによって撮像プロトコルの変更が指示されない場合には（ステップ S7 の No）、ステップ S1 において設定された撮像プロトコルを変更することなしに、本撮像等の後続の撮像処理を実行する（ステップ S8）。

【0078】

一方、処理回路 150 は、制御機能 150 a により、ユーザによって撮像プロトコルの変更が指示された場合には（ステップ S7 の Yes）、入力されたユーザからの指示に基づいて撮像プロトコルを変更する（ステップ S9）。処理回路 150 は、制御機能 150 a により、変更後の撮像プロトコルに従って、X 線 CT 装置 1 の撮像に関する動作を制御する（ステップ S10）。

40

【0079】

例えば、ステップ S9 において「本撮像をスキップ」として撮像プロトコルが変更された場合には、処理回路 150 は、制御機能 150 a により、本撮像をスキップする。また、例えば、ステップ S9 において「撮像条件の変更」により撮像プロトコルが変更された場合には、処理回路 150 は、制御機能 150 a により、変更後の撮像条件に従って本撮像を実行する。

【0080】

また、例えば、相当高線量画像の画質を空間的に評価し、規準に達していない領域につ

50

いてのみ本撮像が実行されるように、撮像範囲を変更することができる。

【 0 0 8 1 】

以上説明した様に、本実施形態に係る医用情報処理装置 1 0 0 は、データ生成部としてのデータ生成機能 1 5 0 d と、情報生成部としての情報生成機能 1 5 0 e と、制御部としての制御機能 1 5 0 a とを備える。データ生成機能 1 5 0 d は、例えば、第 1 の撮像（例えば、位置決め撮像）において取得された第 1 のデータとしての位置決め撮像に基づいて、第 1 の撮像とは撮像条件が異なる撮像により得られるデータに相当する第 2 のデータ（例えば、高線量相当投影データ又は高線量相当再構成画像データ）を生成する。情報生成機能 1 5 0 e は、第 2 のデータの質に基づいて、第 1 の撮像の後に実行予定であり、第 1 の撮像とは撮像条件が異なる第 2 の撮像に関する見直しを支援するための支援情報を生成する。例えば、情報生成機能 1 5 0 e は、高線量相当投影データ又は高線量相当再構成画像データを用いた評価処理を実行し、評価処理に基づいて、撮像プロトコルを含むワークフローの見直しを支援するための支援情報を生成する。制御機能 1 5 0 a は、支援情報を、第 2 の撮像の実行前に、表示部としてのディスプレイ 4 2 に表示させる。

10

【 0 0 8 2 】

評価処理においては、高線量相当画像等の画質を評価するための評価値の計算、高線量相当画像を用いた異常部位の検出、高線量相当画像の高線量画像に対する代替レベルの計算、評価値、検出結果、代替レベルに基づく本撮像の要否判定や本撮像のプロトコルの適否判定等が実行される。また、評価処理に基づく支援情報として、評価処理によって取得された評価情報、評価情報に基づく本撮像の要否判定の結果、評価情報に基づく本撮像のプロトコルの修正案、評価情報に基づく本撮像のプロトコルの代替案等が生成される。

20

【 0 0 8 3 】

ユーザは、高線量相当画像という客観的な指標に基づく支援情報により、既に設定した撮像プロトコルが適切か否かを判定することができる。また、例えば高線量相当画像が十分な画質で診断可能レベルにある場合には、本撮像高線量撮像の省略が可能である。また、例えば高線量相当画像が十分な画質で診断可能レベルにない場合には、支援情報に基づいて、撮像条件、再構成条件、撮像範囲等のパラメータの再調整を行うことで、より最適な条件での高線量撮像が可能となる。さらに、検査開始時に想定しておらず、低線量画像のみでは判別できなかった病変などが高線量相当再構成画像から発見できた場合、撮像プロトコルの代替や追加を検討することが可能となる。

30

【 0 0 8 4 】

従って、低線量データ（位置決め撮像において低線量で実際に取得された投影データ又は再構成画像データ）から生成された高線量相当画像という客観的な指標を用いて、高線量撮像の有無の判断やパラメータ再調整、撮像プロトコルの代替・追加を統合的且つ簡易に行う方法を実現でき、画像診断に関するワークフローを見直す技術を確立することができる。その結果、被曝低減、検査時間短縮、患者負荷軽減を実現することができる。

【 0 0 8 5 】

（変形例 1）

上記実施形態においては、支援情報を表示した後、ユーザから明示的な撮像プロトコルの変更が実行された場合にのみ、変更後の撮像プロトコルに従って撮像に関する制御を行った。これに対し、処理回路 1 5 0 は、制御機能 1 5 0 a により、生成された支援情報に含まれる判定結果に基づいて、本撮像のスキップ等を自動的に行うようにしてもよい。

40

【 0 0 8 6 】

（変形例 2）

上記実施形態においては、高線量相当画像等を本撮像実行の要否、撮像プロトコルの適否等の判定基準として用いる場合を例示した。これに対し、例えば、処理回路 1 5 0 は、再構成処理機能 1 5 0 c により、高線量相当画像等をサブトラクション処理の非造影画像等として利用し、高線量相当サブトラクション画像等を生成するようにしてもよい。また、例えば、処理回路 1 5 0 は、再構成処理機能 1 5 0 c により、高線量相当画像等をデュアルエネルギー撮像における一方のエネルギーに対応する画像等として利用し、高線量相当デ

50

ュアルエネルギー画像等を生成するようにしてもよい。

【 0 0 8 7 】

(変形例 3)

上記実施形態において説明した医用情報処理装置 1 0 0 の適用は、X 線 C T 装置 1 を用いた画像診断に限定されず、例えば P C T - C T システム、アンギオ - C T システム、磁気共鳴イメージング装置を用いた画像診断においても適用することができる。

例えば上記実施形態に係る医用情報処理装置 1 0 0 を P C T - C T システム、アンギオ - C T システムに適用した場合、X 線 C T 装置を用いる撮像処理において、高線量相当画像等の客観的な指標に基づいて、本撮像実行の要否、撮像プロトコルの適否等を判定することができる。

10

【 0 0 8 8 】

また、例えば上記実施形態に係る医用情報処理装置 1 0 0 を磁気共鳴イメージング装置に適用した場合、例えば、本撮像に先立って実行されるプリスキャン（事前撮像）において取得された感度マップやロケータを用いて、上記実施形態の高線量相当画像に対応するものとして、本撮像によって取得される M R データ又は画像データに相当するデータ（本撮像相当データ）を生成する。生成された本撮像相当データを客観的な指標により、上記実施形態と同様の効果を実現することができる。

【 0 0 8 9 】

(変形例 4)

上記実施形態においては、高線量相当画像等を本撮像実行の要否、撮像プロトコルの適否等の判定基準として用いる場合を例示した。これに対し、これから本撮像の撮像条件等を設定する際の基準として高線量相当データを用いるようにしてもよい。

20

【 0 0 9 0 】

例えば、肺がんスクリーニング検査において、低線量での位置決め撮像を実行し低線量データを取得する。処理回路 1 5 0 は、データ生成機能 1 5 0 d により、取得した低線量データから高線量相当データを生成する。処理回路 1 5 0 は、情報生成機能 1 5 0 e により、高線量相当データを用いて異常部位の検出を行う。処理回路 1 5 0 は、情報生成機能 1 5 0 e により、異常部位を検出した場合には、高線量相当データを用いて評価処理を実行し、得られた評価結果に基づいて、当該異常部位についての本撮像における最適な撮像条件、撮像範囲、再構成条件のうちの少なくとも一つを含む支援情報を生成する。

30

【 0 0 9 1 】

(変形例 5)

上記実施形態においては、X 線 C T 装置 1 が医用情報処理装置 1 0 0 としての機能を備える場合を例示した。これに対し、X 線 C T 装置 1 と通信可能な医用情報処理装置 1 0 0 を医用ワークステーションやパーソナルコンピュータ等により実現するようにしてもよい。この様な変形例 1 に係る医用情報処理装置 1 0 0 は、例えば X 線 C T 装置 1 により取得されたデータをリアルタイムに受け取り、これを用いて上述した評価処理、支援情報生成処理を実行する。生成された支援情報は、ディスプレイ 4 2 や X 線 C T 装置 1 のモニタにリアルタイムで表示される。

【 0 0 9 2 】

(変形例 6)

生データの質を評価するために、生データを直接的に評価しなくても良い。例えば、生データを用いて再構成された画像データの質を評価することで、生データを間接的に評価することが可能である。また、画像データの質を評価するために、画像データを直接的に評価しなくても良い。例えば、画像データの基となった生データの質を評価することで、画像データを間接的に評価することが可能である。

40

【 0 0 9 3 】

以上述べた少なくとも一つの実施形態によれば、客観的な指標により、画像診断に関するワークフローを見直す技術を確立することができる。

【 0 0 9 4 】

50

また、本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる。

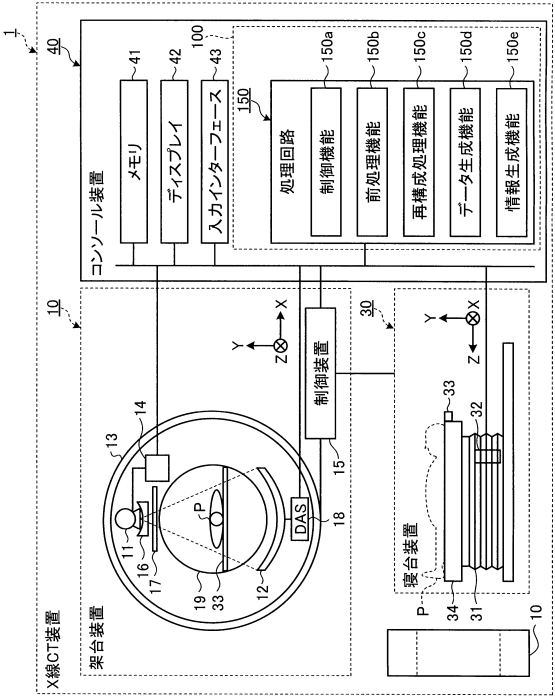
【符号の説明】

【0095】

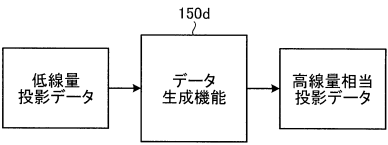
1	X線CT装置	
10	架台装置	
11	X線管	10
12	X線検出器	
13	回転フレーム	
14	X線高電圧装置	
15	制御装置	
16	ウェッジ	
17	コリメータ	
18	DAS (Data Acquisition System)	
30	寝台装置	
31	基台	
32	寝台駆動装置	20
33	天板	
34	支持フレーム	
40	コンソール装置	
41	メモリ	
42	ディスプレイ	
43	入力インターフェース	
150	処理回路	
150a	制御機能	
150b	前処理機能	
150c	再構成処理機能	30
150d	データ生成機能	
150e	情報生成機能	

【図面】

【図 1】



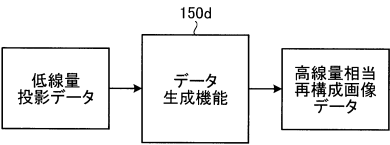
【図 2】



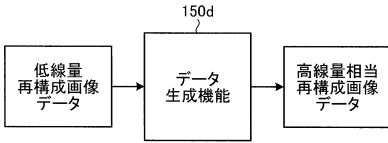
10

20

【図 3】



【図 4】

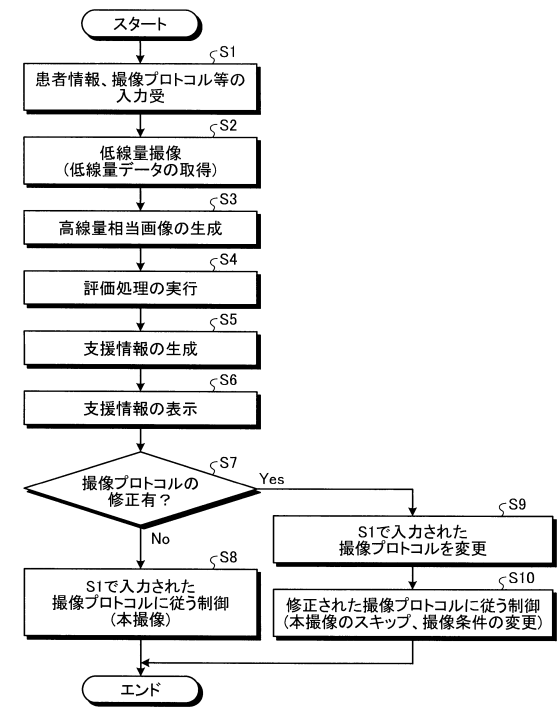


30

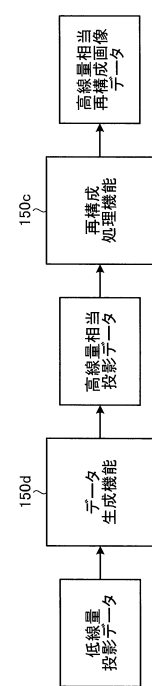
40

50

【図 5】



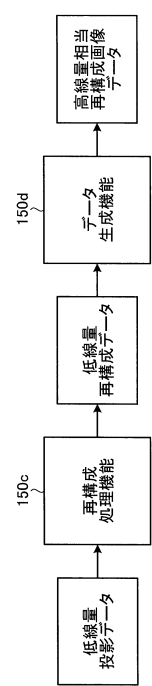
【図 6】



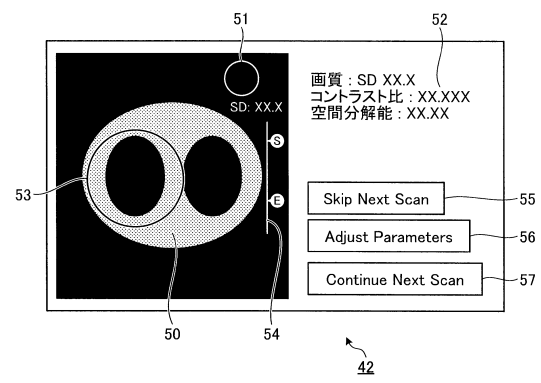
10

20

【図 7】



【図 8】



30

40

50

フロントページの続き

栃木県大田原市下石上 1 3 8 5 番地 キヤノンメディカルシステムズ株式会社内
(72)発明者 才木 龍生
栃木県大田原市下石上 1 3 8 5 番地 キヤノンメディカルシステムズ株式会社内
審査官 亀澤 智博
(56)参考文献 国際公開第 2 0 0 7 / 1 3 8 9 7 9 (W O , A 1)
特開 2 0 1 7 - 1 1 3 0 5 8 (J P , A)
特開 2 0 1 9 - 1 2 2 5 5 3 (J P , A)
特開 2 0 0 4 - 3 2 9 6 6 1 (J P , A)
国際公開第 2 0 1 9 / 1 1 2 0 5 0 (W O , A 1)
特開 2 0 1 5 - 0 8 9 4 2 9 (J P , A)
国際公開第 2 0 1 6 / 1 4 7 8 4 4 (W O , A 1)
国際公開第 2 0 1 3 / 0 4 9 8 1 8 (W O , A 1)
(58)調査した分野 (Int.Cl. , D B 名)
A 6 1 B 6 / 0 0 - 6 / 5 8
A 6 1 B 5 / 0 5 5